

آیین نامه چاپ پایاننامه (رساله)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله)های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه،دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد میشوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله)ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثارعلمی» دانشگاه اطلاع دهد...

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده در رشت<mark>ه مهندسی برق گرایش مخابرات (میدان)</mark> است که در سال ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ در دانشکده م**هندسی برق و کامپیوتر** دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی جناب آقای دکتر کیوان فرورقی از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینههای انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبتچاپ) را به «دفتر نشر آثارعلمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه میتواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر درمعرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳. ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده رابه عنوان خسارت به دانشگاه تربیتمدرس، تأدیه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه میتواندخسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق میدهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شدهنگارنده برای فروش، تامین نماید. ماده ۶: اینجانب فرهاد فرزامی دانشجوی رشته مهندسی برق-مخابرات گرایش میدان مقطع کارشناسی ارشد تعهد فوق وضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادی: فره، د فرز کی تاریخ و امضا

دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاستهای پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایاننامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی که با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد ذیل را رعایت نمایند: ماده ۱ – حقوق مادی و معنوی پایان نامهها / رسالههای مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهرهبرداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آییننامهها و دستورالعملهای مصوب دانشگاه باشد.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و استاد راهنما مسئول مکاتبات مقاله باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایاننامه/ رساله نیز منتشر میشود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئین نامه های مصوب انجام میشود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه در جشنوارههای ملی، منطقهای و بینالمللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و هرگونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می شود.

نام و نام خانوادی فره روز ا امضاء



آقای فرهاد فرزامی پایان نامه ۶ واحدی خود را با عنوان بررسی کاربرد فرامواد در آنتن های موجبری در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ ارائه کردند. اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده، پذیرش آنرا برای اخذ درجه کارشناسی ارشد مخابرات پیشنهاد می کنند.

	أمضا	رتبه علمي	نام و نام خانوادگی	عضو هیات داوران
(	-	استاد	دکتر کیوان فرورقی	استاد راهنما
	- AL	دانشیار ح	دکتر زهرا اطلس باف	استاد ناظر
	5ª	استادیار	دکتر بیژن عباسی آرند	استاد ناظر
	C	استادیار	دکتر علیرضا ملاح زادہ	استاد ناظر
	- Alt	دانشيار	دکتر زهرا اطلس باف	مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)



دانشگاه تربیت مدرّس

دانشکده فنی و مهندسی

پایاننامه دورهی کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات

بررسی کاربرد فرامواد در آنتن های موجبری

فرهاد فرزامي

استاد راهنما:

دکتر کیوان فرورقی

زمستان ۱۳۹۰

تقديم به

خانواده ام

و تمامی دوستانم،

همچنین ارزش معنوی این پایان نامه را به پدر مهربان تقدیم می کنم.

## تشکر و قدردانی

ابتدا لازم می دانم از جناب آقای دکتر کیوان فرورقی به دلیل فراهم نمودن فضایی مناسب برای انجام این پایان نامه و هم چنین راهنمایی هایشان تشکر نمایم. ایشان علاوه بر نظارت مدبرانهٔ خود، آزادی عمل بسیاری برای انجام پروژه های این پایان نامه در اختیار اینجانب قرار دارند و با پشتیبانی معنوی و مادی مشوق من برای پر بار کردن این تحقیق علمی بودند. از تمامی اساتیدی که برای داوری و نظارت بر این پایان نامه قبول زحمت فرمودند نیز کمال قدردانی را دارم. علاوه بر این از دوستانم و تمامی کسانی که من را در رسیدن به اهدفم یاری رساندند سپاس گذارم. اما در اینجا لازم می بینم از همکاری برادارنهٔ دوست خوبم جناب آقای مهندس مجید نوروزی عرب صمیمانه تشکر نمایم، امیدوارم همواره در زندگی پیروز و سر بلند باشند. در پایان ارزش معنوی این پایان نامه را به پدر مهربانم که مشوق اصلی من در تمامی مراحل تحصیلی است تقدیم می نمایم.

فرهاد فرزامى

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرّس، زمستان ۱۳۹۰.

#### چکیدہ

فرامواد<sup>۱</sup> ساختارهایی هستند که رفتار الکترومغناطیسی آنها در مواد طبیعی مشاهده نمیشود. به دلیل خواص این ساختارها در دههٔ اخیر تمرکز زیادی در حوزهٔ الکترومغناطیس بر روی این ساختارها شده است. با استفاده از همین ویژگی ها، در این پایان نامه چند کاربرد جدید برای این ساختار در ساختارهای موجبری و آنتنی ارائه شده است. استفاده از <sup>۲</sup>ESRRs<sup>۲</sup> در ساختارها موجبری <sup>۳</sup>SIW باعث انتشار امواج در زیر فرکانس قطع آن گردید. باند عبوری که در ناحیهٔ انتشار خود عرضی کمتر از نصف طول موج فرکانس قطع و در نتیجه کوچک سازی آن ساختار را در پی داشته است. استفاده از این چیدمان تشدید کننده های تعبیه شده، اولین بار در این پایان نامه ارائه شد و انتشار برای انواع تشدید کننده ها با فرکانس تشدید مختلف در آن به صورت تئوری ارائه گشته است. تلفات عبوری پایین در ناحیهٔ گذر زیر فرکانس قطع و یا ناحیهٔ قطع بسیار تیز در بالای فرکانس قطع که می تواند کاربردی فیلتری به آن ببخشد از جمله مزیت های این ساختار پیشنهاد شده می باشد. این ساختار می تواند به عنوان نامزدی برای طراحی

طراحی زیرلایهٔ مهندسی شده مغناطیسی-الکتریکی نوینی نیز در این پایان نامه بررسی شده است. ضخامت این زیرلایهٔ مغناطیسی پیشنهاد شده می تواند به همان ضخامت دی الکتریک مهمان محدود شود، بنابراین دیگر مشکلات غیر هم صفحه شدن ساختار و ملاحظات ناشی از کنار هم قرار دادن تیغه های شامل تشدید کننده ها را نخواهد داشت. برای مقایسه چند نوع زیرلایهٔ معادل برای نشان دادن اثبات درستی استخراج پارامترهای سازندگی زیرلایهٔ و تاثیر وابستگی زیرلایه به فرکانس و تلفات بررسی

<sup>1</sup> Metamaterial (MTM)

<sup>2</sup> Embedded Split Ring Resonator

<sup>3</sup> Substrate integrated Waveguide

شده است. در آخر برای نشان دادن درستی تحلیل ها و بررسی های این ساختارها، یک نمونه از هر کدام ساخته شده و اندازه گیری های انجام شده مطابقت خوبی با نتایج شبیه سازی داشته است. استفاده از تکنولوژی مداری های مایکروویوی چند لایه می تواند امکان تحقق ساختارهای تشدیدی تعبیه شدهٔ پیچیده تری را محقق می کند.

کلید واژه: فرامواد، پارامترهای سازندگی<sup>۱</sup>، تشدید کننده های تعبیه شده در زیرلایه، کوچک سازی SIW، زیرلایهٔ مغناطیسی-الکتریکی، کوچک سازی آنتن مایکرو استریپ.

<sup>1</sup> Constitutive Parameters

# فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	فهرست جدولها
٥	فهرست شكلها
۱۰	فصل ۱ – معرفی فرامواد
۱۰	۱–۱– مقدمه
11	۲-۱- تاریخچه
ىي	۱-۳- معرفی ساختارهای با گذردهی الکتریکی و یا نفوذپذیری مغناطیسی منذ
۱۳	۱-۳-۱ معرفی ساختارهای با گذردهی الکتریکی منفی
۱۴	۱–۳–۲– معرفی ساختارهای با نفوذپذیری مغناطیسی منفی
۱۵	۱-۳-۳-    ساختارهای با گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی منفی
۱۷	۱-۴- خواص ساختارهای فراماده
۱۸	۱-۴-۱ قانون اسنل در فرامواد
۲۰	۱-۴-۲- شرط آنتروپی (شرط انرژی)
۲۰	۱–۴–۳– اثر داپلر در فرامواد
۲۱	۱-۴-۴- تشعشع واويلوف_سرنكوف
۲۲	۱–۴–۵– شرایط مرزی در سطوح فرامواد
۲۴	فصل ۲- تحقق عملی و کاربردهای فراماده
۲۴	۲–۱– مقدمه
۲۴	۲-۲-   سیم نازک (فراماده با گذردهی الکتریکی منفی ENG)
۲۶	۲–۳-    رزوناتور با حلقه شکافدار یا SRR (فراماده با نفوذپذیری منفی: MNG)
۲۸	۴-۲- فراماده DNG متشکل از TW و SRR
۲۹	۲-۵- الگوريتم استخراج پارامترهاي محيطي

۳۲	موجبر مجتمع شده در زیرلایه ی دی الکتریکی	فصل ۳-
۳۲	مقدمه	-1-٣
۳۶	خواص موجبرهای مجتمع شده در زیرلایه	-7-٣
٣٩	مدل سازی SIW	-٣-٣
۴۴	کوچک سازی موجبر مستطیلی با استفاده از فراماده	-۴-۳
۵۱	طراحی و مدل سازی SIW کوچک شده توسط فرامواد با µ منفی	-۵-۳
۵۸	ساختار SIW بارگذاری شده ESRR	-8-3
<i>99</i>	۲-۴- ماده ای با ضریب گذردهی و تراوایی مثبت	۶-۳
۶۷	۶-۲- ماده ای با ضریب گذردهی و تراوایی منفی	۶_۳
۶۸	۶-۳- ماده ای با ضریب گذردهی مثبت و تراوایی عرضی منفی	۶_۳
۶۸	بارگذاری SIW با ESRR های با فرکانس تشدید متفاوت	-٧-٣
۷۱	۱-۱- بارگذاری SIW با ESSR با فرکانس تشدید کمتر از فرکانس قطع	٧-٣
۷۳	۲-۱- بارگذاری SIW با ESSR با فرکانس تشدید بیشتر از فرکانس قطع	۷-۳
۷۳	۲-۳- بارگذاری SIW با ESSR با فرکانس تشدید نزدیک به فرکانس قطع	۷-۳
۷۴.	ساخت و اندازه گیری	۳–۸–۳
٧۶	نتيجه گيرى	-9-٣
٥٨٧	کوچک سازی آنتن مایکرواستریپ با استفاده از زیرلایه ی مغناطیسی مصنوعی فشرده شد	فصل ۴-
۷۸	مقدمه	-1-4
٧٩	زیر لایه فریتی	-7-4
٨١	فوايد مواد مغناطيسي	-٣-۴
٨٢	آنتن مايكرو استريپ	-4-4
٨۴	زیر لایه مغناطیسی-دی الکتریک	-۵-۴
۹١	زیرلایه ی مغناطیسی-دی الکتریکی تعبیه شده در زیرلایه	-9-4
٩٩	آنتن مایکرواستریپ مستطیلی با زیرلایه ی مغناطیسی فشرده شده	-V-F

١٠٨	ستخرح إز بإبان نامه	مقالات م
۱۰۷	نتیجه گیری	-9-4
۱۰۵	اندازه گیری و ساخت	-8-4

# فهرست جدولها

صفحه	عنوان
٣۴	جدول ۵-۱: مشخصات ۴ زیرلایه [۱۳]
۴۷	جدول ۶-۱: ابعاد تشدید کننده های استفاده شده در [۳۹]
۸۷ [۵۹] FR4 ر	جدول ۷-۱: ابعاد آنتن با زیرلایهٔ مغناطیسی و زیرلایهٔ دی الکتریکی
وی زیرلایهٔ مغناطیسی در فرکانس ۹۰	جدول ۲-۷: مشخصات آنتنی با پچ مربعی به طول 0.077λ بر رو 250MHz
۱۰۴	جدول ۷-۳: مشخصات زیرلایه های معرفی شده

شکل ۲-۱: جهت بردارهای شدت میدان الکتریکی، شدت میدان مغناطیسی، بردار پوینتینگ و بردار
موج در محیط های راستگرد و چپگرد
شکل ۲-۲: نمودار چگونگی انتشار موج الکترومعناطیسی در محیط هایی با ضریب گذردهی مغناطیسی و الکتریکی مختلف [۵].
شکل ۲-۳: ساختارهای ارائه شده توسط پندری، ساختار با سیم های موازی [۵]
شکل ۲-۴: آرایه ای از حلقه های شکافدار، ساختارهای ارائه شده توسط پندری برای دست یابی به ضریب گذردهی مغناطیسی منفی [۵].
شکل ۲-۵: ساختار ارائه شده توسط اسمیت برای دستیابی به یک ماده چپگرد [۴]
شکل ۲-۶: ساختار پیشنهادی پندری برای منفی شدن نفوذپذیری مغناطیسی در سه بعد [۶]۱۶
شکل ۳-۱: بررسی تفاوت برخورد در سطح جدایی دو محیط با دستی یکسان و یا متفاوت [۵] ۱۹
شکل ۳-۲: بررسی اثر داپلر_تصویر سمت راست مربوط به محیط وسلاگو است [۵]
شکل ۳-۳: پدیده واویلوف_سرنکوف در محیط عادی ومحیطی با ضریب شکست منفی [۱]۲۲
شکل ۳-۴: شرایط مرزی میان دو سطح دست چپی و دست راستی [۱]
شکل ۴-۱: (الف) آرایه ای از سیمهای نازک رسانا (ب) واحد سلولی (پ) گذردهی االکتریکی موثر نسبی آرایه (E <sub>reff</sub> )
شکل ۴-۲: (الف) آرایه های از SRR (ب) واحد سلولی: فرم یک بعدی (بالا)، فرم دوبعدی (پائین) (ج) گذردهی االکتریکی موثر نسبیآرایه (٤reff)
شکل ۴-۳: (الف) فراماده با واحد سلولی متشکل از سیم نازک و SRR (ب) واحد سلولی: فرم یک بعدی (بالا)، فرم دوبعدی (پائین) [۹]
شکل ۴-۴: اندازه گیری پارامترهای پراکندگی در ساختار (الف) تیغهٔ همگن در یک بعد، (ب) تیغهٔ غیر همگن غیر متقارن در یک بعد و (ج) تیغهٔ غیر همگن متقارن در یک بعد
شکل ۵-۱: منحنی تغییرات تلف خطوط مایکرواستریپ ساخته شده روی عایق های گوناگون ۳۳

۳۵	شکل ۵-۲: ساختار یک نمونه موجبر با دیواره های ستونی
نطیلی [۱۷] ۳۸	شکل ۵-۳: توزیع جریان مود غالب، TE <sub>10</sub> ، در یک موجبر مسن
۳۹	شکل ۵-۴: ساختار SIW به همراه جزیات بررسی ها تئوری
برحسب قطر ویا ها و۴۲	شکل ۵-۵: (الف) : نسبت عرض SIW به عرض موجبر معادل
د سازندهٔ آن۴۷	شکل ۶-۱: موجبر بارگذاری شده با SRR به همراه سلول واحد
لف) تشدید کنندهٔ حلقوی، (ب) تشدید	شکل ۶-۲: سلول واحد تشدید کننده های داخل موجبر، (ا
۴۷	کنندهٔ دو قطبی [۳۹]
ده های حلقوی. (ب) نمودار انتشار در	شکل ۶-۳: (الف) نمودار انتشار در موجبر پر شده با تشدید ک
۴۸	موجبر پر شده با تشدید کننده های دوقطبی [۳۹]
داخل موجبر. (ب) تشديد كنندهٔ حلقوی	شکل ۶-۵: (الف) یک آرایه با ۹ المان تشدید کنندهٔ حلقوی
كواكسيال [٣٩]	و (ج) تشدید کنندهٔ دوقطبی به همراه تحریک آنها از طریق خط
های حلقوی	شکل ۶-۶: نتایج اندازه گیری موجبر پر شده با تشدید کننده
نندهٔ دوقطبی	شکل ۶-۷: نتایج اندازه گیری موجبر پر شده با ۲۳۰ تشدید ک
كى	شکل ۶-۸: حلقهٔ شکاف دار تعبیه شده در زیر لایهٔ دی الکتریک
عه ای به سلول واحد ساختار پیشنهادی	شکل ۶-۹: (الف) شرایط مرزی مناسب برای تابش موج صفح
۵۳	[۳۸]. (ب) مد میدان الکتریکی برای شرایط مرزی سلول واحد
ان مغناطیسی در موج صفحه ای تابیده	شکل ۶-۱۰: (الف) قطبش میدان الکتریکی، (ب) قطبش مید
۵۳	شده به سلول واحد سازندهٔ لایهٔ مصنوعی مغناطیسی
ل واحد (ب)، به همراه مقدار فاز آنها. ۵۴	شکل ۶-۱۱: (الف) ضریب موج بازگشتی و موج عبوری از سلو
واحد ارائه شده با استفاده از پارامترهای	شکل ۶-۱۲: محاسبهٔ ضریب شکست و امپدانس موثر سلول
۵۵	پراكندگى
الکتریکی با استفاده از ضریب شکست و	شکل ۶-۱۳: محاسبهٔ ضریب تراوایی مغناطیسی و گذردهی
ىندگى	امپدانس موثر سلول واحد ارائه شده با استفاده از پارامترهای پراک
واحد شکل ۶-۸۵۷	شکل ۶-۱۴: مدار معادل ESSR. مقادیر المان ها برای سلول و
واحد ۵۸	شکل ۶-۱۵: پاسخ فرکانسی مدار معادل (خط چین) و سلول

کل ۶-۶: سلول واحد SIW بارگذاری شده با ESSR (مقياس حلقه به ساختار SIW باتوجه به ابعاد	ش
شده در بخش قبل برای وضوح بیشتر یکی نمی باشد)	دده ن
کل SIW :۱۷-۶ بار گذاری شده با تشدید کننده های تعبیه شده در زیرلایه [۳۸]	ش
کل ۶-۱۹: (الف) سلول سازندهٔ SIW بار گذاری شده با ESRR. (ب) موجبر مستطیلی معادل با	ش
۶۰	SIW
حکل ۶-۲۰: (الف) اعمال تئوری تصویر بر روی سلول واحد سازندهٔ SIW بارگذاری شده با ESSR.	ش
تعريف مسئله به صورت دو صفحهٔ موازی موجبری	(ب)
کل ۶-۲۱: توزیع میدان ها در ساختار معادل باید از معادلات ماکسول در محیط بدون منبع تبعیت	ش
۶۳	کند.
کل ۶-۲۲: تاثیر پر کردن موجبر با مواد مختلف در انتشار امواج در آن	ش
کل ۶-۲۳: ضریب تراوایی مغناطیسی به صورت مختلط برای ESSR هایی با طول حلقهٔ متفاوت	ش [۳۸]
یکل ۶-۴: پاسخ انتشار امواج عبوری در SIW بار گذاری شده با ESRR های با فرکانس تشدید	ش
ت. پاسخ انتشار امواج برای حالت بدون بار گذاری برای مقایسه آورده شده است [۳۸]	متفاو
کل ۶-۲۵: فاز عبوری در خط انتقال پیش رونده و پس رونده	ش
کل ۶-۲۶: فاز سیگنال عبوری در باند گذر زیر فرکانس قطع در دو طول فیزیکی متفاوت [۳۸] ۷۳	ش
. کل ۶-۲۷: (الف) نمونهٔ ساخت SIW بارگذاری شده با ESSR. (ب) نتایج اندازه گیری	ش
کل ۶-۲۸:نتایج حاصل از اندازه گیری توسط Network analyzer (الف) S <sub>11</sub> (ب) S <sub>12</sub>	ش
کل ۲-۱: اندازه گیری ضریب تراوایی مغناطیسی و تانژانت تلفات فریت کبالت هگزا فریت۸۱	ش
.کل ۲-۲: آنتن مایکرواستریپ با تغذیهٔ از لبه. توزیع میدان های التریکی (بردارهایی در جهت z) و	ش
م میدان ها مغناطیسی (بردارهای برون سو و عمود بر سطح صفحه)	توزيع
کل ۷-۳: تشدید کننده های استفاده شده برای تحقق زیر لایهٔ مغناطیسی، از راست به چپ: تشدید	ش
هٔ امگا، تشدید کنندهٔ مربعی و حلقهٔ شکاف دار [۵۷]	کنند
کل ۲-۴: ساختار سلول سازندهٔ حلقهٔ حلزونی ارائه شده در [۵۹]. ابعاد به میلی متر هستند و زیرلایهٔ	ش
ده شده FR4 است.	استفا

شکل ۷-۵: (الف) مقادیر موثر پارامترهای سازندگی در نزدیکی فرکانس تشدید (2.48 GHz). (اب)
مقدار تانژانت تلفات [۵۹]
شکل ۲-۶: (الف) شماتیک زیرلایه مغناطیسی به همراه آنتن پچ مستطیلی روی آن. (ب) نمونهٔ ساخته
شده از آنتن با زیرلایهٔ مغناطیسی [۵۹].
شکل ۷-۷: ضریب تلفات بازگشتی آنتن با زیرلایهٔ مغناطیسی و زیرلایهٔ دی الکتریکی [۵۹] ۸۸
شکل ۷-۸: (الف) سلول واحد سازندهٔ زیرلایهٔ مغناطیسی پیشنهاد شده در [۶۰]
شکل ۷-۹: آنتن با زیرلایهٔ مغناطیسی، هر ردیف شامل ۱۲ حلقه می باشد [۶۰]
شکل ۷-۱۰: (الف) ردیفی از حلقه های شکاف دار که ساختار سلونوئیدی را تشکیل می دهد. (ب)
زیرلایهٔ مغناطیسی تشکیل شده از ساختار سلونوئیدی که زیر یک پچ مستطیلی قرار گرفته است ۹۲
شكل ۲-۱۱: سلول واحد زيرلايهٔ مغناطيسي پيشنهاد شده
شکل ۷-۱۲: سلول سازندهٔ فرازیرلایه، به همراه شرایط مرزی روی آن برای تابش موج صفحه ای با
قطبش مناسب [۶۲]
شکل ۲-۱۳: (الف) قطبش میدان الکتریکی، (ب) قطبش میدان مغناطیسی در موج صفحه ای تابیده
شده به سلول واحد سازندهٔ لایهٔ مصنوعی مغناطیسی۹۵
شکل ۷-۱۴: (الف) ضریب موج بازگشتی و موج عبوری از سلول واحد، (ب) به همراه مقدار فاز آنها. ۹۶
شکل ۷-۱۵: محاسبهٔ ضریب شکست و امپدانس موثر سلول واحد ارائه شده با استفاده از پارامترهای
پراكندگى
شکل ۲-۱۶: محاسبهٔ ضریب تراوایی مغناطیسی و گذردهی الکتریکی با استفاده از ضریب شکست و
امپدانس موثر سلول واحد ارائه شده با استفاده از پارامترهای پراکندگی۹۸
شکل ۷-۱۷: ضریب گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطیسی به همراه مقدار حاصل ضریب آنها.
مجموع تلفات نیز نشان داده شده است [۶۲]
شکل ۷-۱۸: آنتن ماکرواستریپ با پچ مستطیلی و تغذیه از لبه. قطبش میدان های الکترومغناطیسی
در این آنتن نشان داده شد است
شکل ۷-۱۹: ساختار زیرلایهٔ پیشنهاد شده در آنتن مایکرواستریپی
شکل ۷-۲۰:تلفات بازگشتی آنتن هایی با زیرلایه های معرفی شده [۶۲]

شکل ۲-۲۱: نمونهٔ آنتن ساخته شده با زیرلایهٔ مهندسی مغناطیسی؛ بارگذاری پچ آنتن با تشدید کننده هایی پیشنهاد شده که به صورت جدا در کنار آنتن به نمایش در آمده انجام شده است.....

شکل ۲-۲۲: (الف) الگوی تشعشعی آنتن در صفحهٔ E-Plane، (ب) الگوی تشعشعی آنتن در صفحهٔ ۱۰۷، (ج) تلفات بازگتشی آنتن. اندازه گیری ها با خط پر نشان داده شده است. ...........

# فصل 1- معرفي فرامواد

### 1-1- مقدمه

تحقق عملی فرامواد، در حالی که تئوری آن حدود نیم قرن پیش توسط یک فیزیکدان روسی<sup>۱</sup> ارائه شده بود [۱]، باعث شد توجه بسیاری از دانش پژوهان در حوزهٔ الکترومغناطیس به این ساختارها جلب شود. با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این ساختارها، کاربردهای فراوانی برای این ساختارها پیشنهاد شد. یکی از این کاربردها استفاده از آنها در ساختارهای موجبری بود، ساختاری که باعث ایجاد باند عبوری در زیر فرکانس قطع موجبر می گشت. این امر به مفهوم ایجاد موجبری با ابعاد بزرگ تر بود، بنابراین کوچک سازی<sup>۲</sup> ساختارهای موجبری را در پی داشت. همچنین بارگذاری ساختارهای فرامواد در انواع آنتن ها از جمله کاربردهای این ساختارها می باشد که می تواند باعث کاهش ابعاد آنتن و یا بهبود

<sup>\*</sup> در این فصل به معرفی ساختار های با ضریب گذردهی الکتریکی<sup>۳</sup> منفی یا ضریب تراوایی مغناطیسی منفی و یا ساختارهایی با  $g \ \mu$  منفی پرداخته شده است. فصل ۲ به بررسی خواص ساختار هایی با  $g \ \mu$  و منفی پرداخته و با مقایسهٔ آنها با مواد طبیعی دید خوبی را برای مقایسهٔ این ساختارها فراهم نموده است. تحقق عملی این ساختار به صورت محیط های متشکل از مواد غیر مغناطیسی که می توانند خاصیت فراموادی از خود نشان دهند و همچنین در مورد استخراج پارامترهای سازندگی آنها نیز بحث شده است.

- 3 Permittivity
- 4 Permeability

<sup>1</sup> V. G. Veselago

<sup>2</sup> Miniaturization

در فصل ۳ موجبر های مجتمع شده در زیرلایه (SIW) معرفی و خواص آن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مدل سازی طراحی SIW مناسب نیز انجام پذیرفته است. طراحی و مدل سازی SIW کوچک شده توسط فرامواد با *µ* منفی برای اولین بار در این فصل پایان نامه بررسی شده است. در این فصل علاوه بر ارائه ی تئوری دقیق برای توضیح رفتار فرکانسی ساختار، این ساختار ساخته شده و نتایج حاصل از اندازه گیری مطابقت خوبی با تحلیل های تئوری داشته است. در فصل آخر این پایان نامه به معرفی ساختاری نوین برای دست یابی به زیرلایه های مغناطیسی مصنوعی فشرده شده در یک زیر لایه پرداخته می شود. این ساختار پیشنهادی علاوه بر مقایسه با انواع زیرلایه های مشابه، برای کوچک سازی آنتن مایکرواستریپ با پچ مستطیلی به کار رفته و علاوه بر شبیه سازی، ساخته و نتایج حاصل از اندازه گیری ها به دست آمده است.

## ۲-1- تاريخچه

عنوان فرامواد، به طور کلی به محیطهایی اطلاق میشود که دو مشخصه گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی آنها بتوانند مقادیر کوچکتر از واحد و منفی داشته باشند. مواد موجود در طبیعت گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی نسبی مثبت و بزرگتر از واحد دارند. البته در همین مواد طبیعی نیز تحت فرکانسهای خاص این دو پارامتر میتواند از این محدوده خارج شود، مانند آنچه در مورد فریت ها که در شکل های خاص و تحت بایاس مغناطیسی، ممکن است رخ دهد. وسلاگو در دههٔ مورد فریت ها که در شکل های خاص و تحت بایاس مغناطیسی، ممکن است رخ دهد. وسلاگو در دههٔ مورد فریت ها که در شکل های خاص و تحت بایاس مغناطیسی، ممکن است رخ دهد. وسلاگو در دههٔ ار دار داد اوسلاگو نشان داد بردار میدان الکتریکی  $\vec{F}$ ، بردار میدان مغناطیسی  $\vec{H}$  و بردار انتشار موج  $\vec{A}$  سه بردارعمود بر هم بوده و بر خلاف محیط های معمولی موجود در طبیعت که سه بردار ذکر شده با قانون ارتباط دارند. واژهٔ محیط چپ گرد برگرفته از همین خاصیت می باشد. در محیط های چپ گرد، بردار پوینتینگ  $\vec{S}$  و بردار انتشار  $\vec{A}$  با یکدیگر موازی بوده ولی در دو جهت مخالف یکدیگر هستند. چیدمان سه بردار در محیط راست و چپ گرد در شکل ۱۰-۱۰ نشان داده شده است.